# Аномалии теплопроводности и электропроводности кристаллов Culn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>

© В.П. Мигаль\*, А.В. Бут\*<sup>¶</sup>, И.В. Боднарь<sup>+</sup>

\* Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ",

61070 Харьков, Украина

+ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,

220013 Минск, Белоруссия

(Получена 28 марта 2013 г. Принята к печати 16 апреля 2013 г.)

В кристаллах CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> выявлены анизотропия, асимметрия и другие аномалии электрических и тепловых свойств. Показано, что природа этих аномалий связана с естественным сосуществованием порядка и беспорядка в этих упорядоченно-дефектных соединениях.

#### 1. Введение

Тройное соединение CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> весьма перспективно для создания высокоэффективных широкополосных фотопреобразователей нового поколения, а также элементов полупроводниковой техники и нелинейной оптики [1,2]. Указанное соединение образуется на разрезе Cu<sub>2</sub>Se-In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> и относится к упорядоченно-дефектным соединениям. В зависимости от динамики выращивания соединение CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> может существовать в нескольких структурных модификациях: гексагональной  $(\gamma_H)$ , тригональной ( $\gamma_T$ ), тетрагональной ( $\alpha$ )[3–7] и слоистой ( $\beta$ ) [8–10]. Функциональные возможности соединений CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> также определяются соотношением упорядоченности и дефектности. Очевидно, характер взаимосвязи между ними должен проявляться в особенностях таких явлений переноса, как электропроводность и теплопроводность, которые в сложных тройных соединениях  $A^{I}B_{2n+1}^{III}C_{3n+2}^{VI}$  (n = 1, 2...) и  $CuIn_5Se_8$ , в частности, изучены недостаточно. Это обусловливает ряд технологических, исследовательских и диагностических проблем [1,9,11]. Для их решения необходимы комплексные исследования влияния упорядоченности и дефектности [8-11] на явления переноса (теплопроводность и электропроводность) и на другие свойства соединения CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Это и являлось основной целью данной работы.

## 2. Образцы и методы исследования

Исследовались монокристаллы тройного соединения CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> со слоистым характером структуры [9], которые выращивали направленной кристаллизацией расплава (вертикальный метод Бриджмена) в вакуумированных двойных кварцевых ампулах [1].

Исследование электропроводности и теплопроводности кристаллов CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> проводили в диапазоне температур 300-575 К. Спектры фотопроводимости I(hv)кристаллов измеряли в автоматическом режиме с помощью электрометрического преобразователя на основе операционного усилителя AD820 (Analog Devices). Напряженность внешнего постоянного поля устанавливалась в пределах E = 10-50 В/см. Исследования теплопроводности кристаллов проводили на автоматизированном измерителе ИТ- $\lambda$ -400 в режиме монотонного нагрева со скоростями 0.1 и 0.3 К/с.

### 3. Результаты и обсуждение

В исследованных образцах CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> выявлено существенное отличие электропроводности вдоль  $\sigma_{\parallel c}$  и перпендикулярно  $\sigma_{\perp c}$  главной оси *c* кристалла. Так, в некоторых образцах коэффициент анизотропии электропроводности  $\varepsilon_{\sigma} = \sigma_{\perp c}/\sigma_{\parallel c}$  достигал 10<sup>3</sup> при температуре 300 К. При этом температурные зависимости электропроводности  $\sigma_{\parallel c}(T)$  и  $\sigma_{\perp c}(T)$  существенно отличаются и имеют соответственно полупроводниковый и "металлический" характер. Это свидетельствует о различии механизмов протекания тока вдоль и перпендикулярно главной оси *c* кристалла [12], а также о сложном энергетическом спектре дефектов. На это указывают спектр и анизотропия фотопроводимости соединений CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>.

Как и ожидалось, максимальная фотопроводимость  $(\Phi\Pi)$  была обнаружена при измерении вдоль главной оси *c* кристалла. Более того, в этом направлении величина и спектр фотопроводимости I(hv) зависят от направления смещающего поля **E** (рис. 1, *a*, кривые *I*, *2*). Это свидетельствует о том, что наряду с анизотропией фотопроводимости соединениям CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> присуща асимметрия фотопроводимости. При этом структура спектров  $\Phi\Pi I(hv)$  размыта и проявляется лишь в соответствующих параметрических сигнатурах I(hv) - dI/d(hv) (рис. 1, *b*, кривые *I*, *2*).

Сигнатура I(hv) - dI/d(hv) представляет собой последовательность не четко выраженных дугообразных участков [13]. Площадь *S*, охватываемая сигнатурой, может быть представлена как мощность подмножества фотоиндуцированных микросостояний |*W*|. Натуральный логарифм ln *W* по сути определяет энтропию спектрального фототклика  $h \propto \ln W$ , которая является мерой разупорядоченности распределения микросостояний *W*.

<sup>¶</sup> E-mail: khai\_physical\_lab@xai.edu.ua



**Рис. 1.** Спектральные зависимости  $\Phi \Pi I(hv)(a)$  и их сигнатуры I(hv) - dI/d(hv)(b) кристалла CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>, полученные при противоположных направлениях смещающего поля Е: прямом (сплошная линия) и обратном (штриховая линия). Коэффициент асимметрии  $k_1(hv) \Phi \Pi(a)$  (штрихпунктирная линия) и его параметрическая сигнатура  $k_1(hv) - dk_1/d(hv)(b)$  (штрихпунктирная линия).

При этом различие энтропий Н спектрального фотоотклика *I*(*hv*) для противоположных направлений смещающего поля  $H^{\uparrow} \neq H^{\downarrow}$  свидетельствует о связи внутреннего поля вдоль главной оси с кристалла с разупорядоченностью процессов фотопроводимости. Следствием этой связи является асимметрия фотопроводимости, интегративным показателем которой может служить отношение площадей сигнатур  $K_1 = S^{\uparrow}/S^{\downarrow}$ . В свою очередь в спектральной зависимости коэффициента асимметрии  $\Phi \Pi k_{\rm I}(h\nu) = I(h\nu)^{\uparrow}/I(h\nu)^{\downarrow}$  кристалла  $CuIn_5Se_8$  (рис. 1, *a*, кривая 3) скрыта информация о характере связи между внутренним полем и разупорядоченностью. Для ее выявления и анализа представим зависимость  $d_1(hv)$  в виде параметрической сигнатуры  $k_{\rm I}(h\nu) - dk_{\rm I}/d(n\nu)$  (рис. 1, b, кривая 3). В сравнении с сигнатурами I(hv) - dI/d(hv) спектров ФП (рис. 1, b,

кривые 1, 2) увеличивается количество четко выраженных дугообразных участков (рис. 1, b, кривая 3), которые отображают структуру  $k_{\rm I}(h\nu)$ . Эти участки отличаются длиной l, крутизной  $T = \frac{dv}{dx}$  и кривизной  $C = \frac{d^2y}{dx^2}$ , где  $v = dk_I/d(hv)$ , а  $x = k_I(hv)$ . Как видим (см. рис. 1, b, кривая 3), естественная декомпозиция конфигурации сигнатуры  $k_{\rm I}(h\nu) - dk_{\rm I}/d(h\nu)$  на дугообразные участки позволяет разрешить энергетическую структуру спектра электрически активных дефектов. Количество n составляющих структуры сигнатуры, а также их параметры  $l_i$ ,  $T_i$  и  $C_i$ , где  $i \in [1, n]$ , являются индивидуальной характеристикой каждого образца. К тому же часть этих параметров чувствительна к внешним воздействиям, например, напряженности смещающего поля. Характерно, что применение вейвлет-подобного электрического воздействия при измерении спектра ФП данных кристаллов позволило выявить разные масштабы фотоотклика в направлениях осей с и а кристалла, а также повысить разрешение энергетического спектра дефектов. Эта возможность ранее была показана на примере кристаллов CdZnTe [14]. Поэтому, с одной стороны, асимметрию фотопроводимости кристаллов CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> естественно связать с пространственной упорядоченностью дефектов структуры на одном масштабном уровне. С другой сложная структура спектральной зависимости  $k_{\rm I}(h\nu)$ может быть обусловлена разупорядоченностью дефектов и их скоплений на другом масштабном уровне. Приведенные выше результаты указывают на связь структуры (конфигурации) сигнатуры  $k_{\rm I}(h\nu) - dk_{\rm I}/d(h\nu)$  с особенностями динамики выращивания кристаллов CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>.

В целом структура спектральной зависимости коэффициента асимметрии ФП  $k_1(h\nu)$  косвенно подтверждает связь между пространственной упорядоченностью дефектов структуры и дефектностью соединений CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Такая связь характерна для упорядоченно-дефектных полупроводников [1,2,9].

В этой связи особый интерес представляют результаты исследования теплопроводности соединения



Рис. 2. Температурные зависимости коэффициентов теплопроводности  $\lambda_{\perp C}(T)$  и  $\lambda_{\parallel C}(T)$ , а также коэффициента анизотропии теплопроводности  $\varepsilon_{\lambda}(T) = \lambda_{\perp C}(T)/\lambda_{\parallel C}(T)$  кристалла CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>.

CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>. Их особенностью является различный характер температурных зависимостей теплопроводности вдоль  $\lambda_{\parallel c}$  и перпендикулярно  $\lambda_{\perp c}$  главной оси c кристалла в интервале температур 300-575 К (рис. 2). Это различие отчетливо проявляется в температурной зависимости коэффициента анизотропии теплопроводности  $\varepsilon_{\lambda}(T) = \lambda_{\perp c}(T)/\lambda_{\parallel c}$  (рис. 2, кривая  $\varepsilon_{\lambda}(T)$ ). Как следует из рис. 2, в диапазоне 300-350 К теплопроводность CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> в направлениях осей с и а кристалла имеет вид  $T^{-\gamma}$ , где  $\gamma < 1$ . Следовательно, в этом диапазоне температур теплопроводность кристалла определяется преимущественно решеточным вкладом. Отличие степенного коэффициента у от 1 свидетельствует о существенном влиянии дефектности кристалла на процессы теплопроводности [15] в направлениях осей с и а кристалла.

Наблюдаемый рост теплопроводности  $\lambda_{\perp c}(T)$  в области T > 350 К (рис. 2) свидетельствует об увеличении вклада в общую теплопроводность биполярной диффузии носителей заряда в направлении оси *a*. Очевидно, она обусловлена появлением собственной проводимости. Более того, на зависимостях  $\lambda_{\perp c}(T)$  и  $\lambda_{\parallel c}(T)$  в диапазонах 450–475 и 425–475 К соответственно наблюдаются аномалии теплопроводности (рис. 2). С ними связан "ступенчатый" характер зависимости коэффициента анизотропии теплопроводности  $\varepsilon_{\lambda}(T)$  (рис. 2). Можно предположить, что это обусловлено изменением соотношения порядка и беспорядка в кристалле CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> при перестройке внутреннего поля.

Действительно, увеличение скорости нагрева с 0.1 на 0.3 К/с сопровождается заметным изменением зависимостей  $\lambda_{\parallel c}(T)$  и  $\lambda_{\parallel c}(T)$ . Подобные изменения происходят также при повторных измерениях (рис. 3). При этом в диапазоне температур 300-350 К степенной показатель коэффициента теплопроводности у при измерении вдоль оси с кристаллов становится меньше, чем вдоль оси а. Это подтверждает различную дефектность соединений CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> в этих направлениях, а также перестройку внутреннего поля. Более того, при повторных измерениях в области температур 410-435 К изменения максимальны на зависимостях  $\lambda_{\perp c}(T)$  (рис. 3, *a*) и минимальны на зависимостях  $\lambda_{\parallel c}(T)$  (рис. 3, *b*). Все это можно связать с самосогласованной перестройкой внутреннего упругого поля, в результате которой упорядоченность процессов переноса в одном направлении сопровождается их разупорядоченностью в другом. Также с самосогласованной перестройкой внутреннего поля можно связать асимметрию теплопроводности  $k_{\lambda}(T) = \lambda(T)^{\uparrow} / \lambda(T)^{\downarrow}$ , которая проявляется в различии температурных зависимостей теплопроводности для противоположных направлений ("↑" и "↓") теплового потока через кристалл. Подобные аномалии температурных зависимостей теплопроводности наблюдались ранее на кристаллах селенида цинка, содержащих двумерные дефекты структуры [16]. Следовательно, выявленные в кристаллах CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> аномалии могут быть связаны с



**Рис. 3.** Температурные зависимости коэффициента теплопроводности кристалла CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> при 3-кратном последовательном измерении:  $a - \lambda_{\perp C}(T)$ ;  $b - \lambda_{\parallel C}(T)$ .

формированием асимметричного потенциального рельефа в процессе перестройки полей двумерных дефектов структуры, на что косвенно указывает асимметрия спектров  $\Phi\Pi$  (рис. 1, *a*).

#### 4. Заключение

Упорядоченно-дефектным кристаллам CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> наряду с анизотропией электрических, фотоэлектрических и тепловых свойств свойственны асимметрия и другие аномалии. Их природа связана с перестройкой внутреннего поля, характер которой определяется упорядоченностью двумерных дефектов на одном масштабном уровне и пространственной разупорядоченностью дефектов и их скоплений на другом масштабном уровне. Поэтому совместный анализ температурных зависимостей коэффициентов анизотропии  $\varepsilon_{\sigma}(T)$ ,  $\varepsilon_{\lambda}(T)$  и асимметрии  $k_{\rm I}(hv)$  и  $k_{\lambda}(T)$  электрических и тепловых свойств позволяет выявлять и исследовать соотношение упорядоченности и дефектности в тройных соединениях CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub>, которое влияет на их функциональные возможности.

В этой связи соединение CuIn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> может служить уникальным модельным материалом при исследовании

влияния порядка/беспорядка на функциональные свойства и возможности сложных полупроводниковых соединений. В данных кристаллах сочетаются возможности получения той или иной модификации или их смеси при выращивании и изменении степени взаимосвязи между упорядоченностью и дефектностью при термической или другой обработке.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

### Список литературы

- [1] И.В. Боднарь. ФТП, 41 (1), 27 (2007).
- [2] S. Levcenko, N.N. Syrbu, E. Arushanov et al. J. Appl. Phys., 99, 073 513 (2006).
- [3] U.C. Boehnke, G. Kuhn. J. Mater. Sci., 22, 1635 (1987).
- [4] C. Rincon, S.M. Wasim, G. Marin, R. Marquez, L. Nieves, G.S. Perez, E. Medina. J. Appl. Phys., 90 (9), 4423 (2001).
- [5] N. Kohara, S. Nishiawaki, T. Negami, T. Wada. Jap. J. Appl. Phys., **39**, pt 1, 6316 (2000).
- [6] L. Duran, S.M. Wasim, C.A.D. Rincon, E. Hernandez, C. Rincon, J.M. Delgado, J. Castro, J. Contreraz. Phys. Status Solidi A, **199**, 220 (2003).
- [7] Н.С. Орлова, И.В. Боднарь, Т.Л. Кушнер, А.М. Ковальчук. В сб.: Актуальные проблемы физики твердого тела (Минск, Изд-во БГУ, 2005) т. 2, с. 132.
- [8] A.T. Tham, D.S. Su, W. Neumann, P. Schubert-Bischoff, C. Beilharz, K.W. Benz. Cryst. Res. Technol., 36 (3), 303 (2001).
- [9] И.В. Боднарь, А.А. Вайполин, В.Ю. Рудь и др. Письма в ЖТФ, 32 (23), 10 (2006).
- [10] N. Frangis, G. van Tendeloo, C. Manolikas, J. van Landuyt, S. Amelinck. Phys. Status Solidi A, 96 (1), 53 (1986).
- [11] C.D.R. Ludwig, T. Gruhn, C. Felser, J. Windeln. Phys. Rev. B, 83, 174112 (2011).
- [12] А.В. Заслонкин, З.Д. Ковалюк, И.В. Минтянский. Неорг. матер., 43 (12), 1415 (2007).
- [13] А.В. Бут, В.П. Мигаль, А.С. Фомин. ФТП, 45 (2), 157 (2011).
- [14] А.В. Бут, В.П. Мигаль, А.С. Фомин. Письма ЖТФ, 35 (17), 72 (2009).
- [15] И.В. Боднарь. ЖТФ, 73 (5), 64 (2003).
- [16] В.К. Комарь, В.П. Мигаль, О.Н. Чугай. Письма ЖТФ, 19 (1), 47 (1993).

Редактор Т.А. Полянская

# Thermal and electrical conductivity anomalies of Culn<sub>5</sub>Se<sub>8</sub> crystals

V.P. Mygal\*, A.V. But\*, I.V. Bodnar+

\* National Aerospace University "KhAl", 61070 Kharkiv, Ukraine
+ Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 220013 Minsk, Belarus

**Abstract** Anisotropy, asymmetry and other anomalies of electrical and thermal properties are revealed in  $CuIn_5Se_8$  crystals. It is shown that nature of these anomalies is associated with natural coexistence of order and disorder in these ordered defect compounds.